Электрические свойства FeGa_{0,4}In_{1,6}Se₄ на переменном токе

Н. Н. Нифтиев^{а,*}, А. О. Дашдемиров^{а,**}, Ф. М. Мамедов^{b,a,***}, Р. М. Агаева^{а,****}

^аАзербайджанский государственный педагогический университет,

г. Баку, Аz-1000, Азербайджан,

^{*}e-mail: namiq7@bk.ru, ^{**}e-mail: arzu.dashdemirov@adpu.edu.az, ^{****}e-mail: reyhan.agayeva@adpu.edu.az ^bИнститут катализа и неорганической химии им. академика М. Нагиева, г. Баку, Az-1143, Азербайджан, ^{***}e-mail: faikmamadov@mail.ru

> Поступила в редакцию 12.04.2024 После доработки 22.05.2024 Принята к публикации 30.05.2024

Исследованы температурные и частотные зависимости диэлектрической проницаемости и электропроводности кристаллов FeGa_{0,4}In_{1,6}Se₄ на переменном токе. В кристалле FeGa_{0,4}In_{1,6}Se₄ нормальная дисперсия возникает в диапазоне частот $2 \times 10^2 \div 10^4$ Гц, а распределение дефектов по времени жизни подчиняется закону $n(\tau) \sim \tau^{-1,75}$. С повышением температуры причиной увеличения значения действительной части диэлектрической проницаемости является возрастание концентрации дефектов. Наблюдаемое в эксперименте монотонное уменьшение мнимой части диэлектрической проницаемости в зависимости от частоты свидетельствует о наличии релаксационной дисперсии в кристалле FeGa_{0,4}In_{1,6}Se₄. Установлено, что в температурном интервале 294,5÷343 К при частотах $2 \times 10^2 \div 10^6$ Гц для электропроводности выполняется закономерность $\sigma \sim f^{\delta}$ (0,1 $\leq S \leq 1$,0). Показано, что проводимость в этих кристаллах характери-

зуется зонно-прыжковым механизмом. Из зависимостей $\lg \sigma = \frac{10^3}{T}$ определены энергии

активации.

Ключевые слова: FeGa_{0,4}In_{1,6}Se₄, переменный ток, частота, диэлектрическая проницаемость, электропроводность, нормальная дисперсия, зонно-прыжковый механизм, энергия активации

УДК 537.855. 621.315.592.3 https://doi.org/10.52577/eom.2024.60.3.56 ВВЕДЕНИЕ

В последнее время все большую актуальность приобретает вопрос получения и исследования материалов с одновременными магнитными и полупроводниковыми свойствами. Наличие атомов незаполненных переходных элементов полупроводниковых 3d-оболочки В ряде материалов приводит к возникновению новых, уникальных физических свойств этих материалов, сочетающих в себе как полупроводниковые, так и магнитные свойства. В этом плане вызывает интерес группа тройных соединений $A^{II}B_2^{III}X_4^{VI}$ (A – Mn, Fe, Co, Ni; В – Ga, In; X – S, Se, Te) [1–25]. Этим соединениям присущи явления электронно- или оптически управляемого магнетизма, их используют при создании лазеров, модуляторов света, фотодетекторов и других функциональных устройств, управляемых магнитным полем. На основе этих материалов созданы фоточув-[22–24], ствительные структуры на базе кристаллов FeIn₂Se₄ получены гетеропереходы [25], из соединений $FeIn_2S_4$ синтезирован нанокристалл [11]. В работе [10] новые 2D-пористые

нанолистовые фотокатализаторы MnIn₂Se₄ были синтезированы впервые с помощью простого гидротермального метода. Они демонстрируют многообещающую активность для фотокаталитического расщепления воды без какого-либо жертвенного агента благодаря их большой удельной площади поверхности, 2D-слоистой морфологии, пористой структуре и подходящей энергетической запрещенной зоне. В работах [26-28] показано, что некоторые соединение вышеуказанного типа могут найти применение в фотокатализе, фотогальванике и термоэлектрических преобразователях, при фотокаталитическом расщеплении воды, а также перспективны для возобновляемой энергии.

Вышеизложенное показывает актуальность исследований, направленных на получение и свойств новых изучение фаз на основе соединений типа АВ₂Х₄ со слоистой структурой, демонстрируют широкий которые спектр структурных, электронных И магнитных превращений, сопровождающихся выраженными аномалиями физических свойств.

В настоящей работе приводятся результаты экспериментальных исследований диэлектри-



Рис. 2. Зависимость действительной части диэлектрической проницаемости при температуре 294,5 К для кристалла $FeGa_{0,4}In_{1,6}Se_4$ от частоты переменного электрического тока (a); температурная зависимость действительной части диэлектрической проницаемости на частоте 10^4 Гц для кристалла $FeGa_{0,4}In_{1,6}Se_4$ (б).

ческой проницаемости и проводимости $fega_{0.4}In_{1.6}Se_4$ на переменном токе.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Для проведения исследований сплавлением элементарных компонентов (железо -99.995 мас.%, индий – 99,999 мас.%, галлий – 99,999 мас.% и селен – 99,99%) фирмой Alfa Aesar в стехиометрических соотношениях в откачанных до ~ 10⁻² Па и запаянных кварцевых ампулах был синтезирован кристалл $FeGa_{0.4}In_{1.6}Se_4$. В результате рентгеноструктурного анализа установлено, что кристалл состава FeGa_{0.4}In_{1.6}Se₄ имеет тригональную структуру с параметрами кристаллической решетки *a* = 3,983 Å и *c* = 38,811 Å [29]. Типичная дифрактограмма кристалла FeGa_{0.4}In_{1.6}Se₄ при комнатной температуре приведена на рис. 1. Для измерения электрических свойств из образцов кристаллов FeGa_{0.4}In_{1.6}Se₄ изготавливались пластинки толщиной ~ 1,5 мм, на которые наносились обкладки из серебряной пасты. Конденсаторы помещались в криостат, регулируемый в интервале температур от 293 до 400 К. Точность измерения температуры составляла ± 0.5 Κ. Измерения емкости, тангенса угла диэлектрических потерь и сопротивления проводились с помощью цифровых измерителей $25 - 10^6$ E7-20 (частоты иммитанса Γп). На образец подавалось измерительное напряжение 1 V. Из формул

$$σ = \frac{d}{RS}, ε' = \frac{Cd}{ε_0S} μ ε'' = tg\delta × ε'$$

соответственно рассчитывались проводимость, действительная и мнимая части диэлектрической проницаемости.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

На рис. 2а представлена зависимость действительной части диэлектрической



Рис. 3. Зависимости мнимой части диэлектрической проницаемости $\text{FeGa}_{0,4}\text{In}_{1,6}\text{Se}_4$ от частоты измерений при различных температурах *T*, K: 1 - 294,5; 2 - 323,5 (a); частотные зависимости действительной и мнимой частей диэлектрической проницаемости для соединения $\text{FeGa}_{0,4}\text{In}_{1,6}\text{Se}_4$, представленные в комплексной плоскости (б).



Рис. 4. Зависимости электропроводности от частоты измерений при различных температурах *T*, К: *1* – 294,5; *2* – 323,4; *3* – 343.

проницаемости (є') от частоты (f) переменного электрического тока при температуре 294,5 К для кристалла FeGa_{0,4}In_{1,6}Se₄. В интервале частот $2 \times 10^2 \div 10^6$ Гц значение є' изменяется в диапазоне 2000÷100. На частотах $2 \times 10^2 \div 10^4$ Гц наблюдается уменьшение є' с увеличением частоты. В диапазоне частот $2 \times 10^4 \div 10^6$ Гц є' убывает более медленными темпами.

В работе [30] теоретически было рассмотрено поведение диэлектрической проницаемости полупроводников, в которых происходит прыжковый обмен зарядами между дефектами:

$$\varepsilon'(f) = f^{-(\beta+2)}.$$
 (1)

Здесь (β + 2) = -γ. В этом случае распределение дефектов по времени жизни подчиняется закономерности:

$$n(\tau) \quad \tau^{\beta}.$$
 (2)

Отсюда можно сделать вывод, что в полупроводниках с высокой концентрацией в их центрах должна наблюдаться дисперсия диэлектрической проницаемости. Как видно из выражения (1), нормальная дисперсия должна наблюдаться при $\beta > -2$, а аномальная дисперсия — при $\beta < -2$

(при $\beta = -2$ дисперсия не возникает). Значения β и γ можно определить из экспериментальной зависимости $\varepsilon'(f)$. Из рис. 2 видно, что зависимость lg $\varepsilon' \sim lgf$ в интервале частот $2 \times 10^2 \div 10^4$ Гц характеризуется практически прямым наклоном. Значение $\gamma = -0,25$ было найдено по наклону этой прямой. При этом, поскольку $\beta = -1,75$, в кристалле FeGa_{0,4}In_{1,6}Se₄ возникает нормальная дисперсия в диапазоне частот $2 \times 10^2 \div 10^4$ Гц, а распределение дефектов по времени жизни подчиняется закону $n(\tau) \sim \tau^{-1,75}$.

На рис. 26 представлена температурная зависимость действительной части диэлектрической проницаемости на частоте 10^4 Гц в кристалле FeGa_{0,4}In_{1,6}Se₄. В диапазоне температур 294,5÷323 К значение є' изменяется в пределах 147÷180. С повышением температуры причиной увеличения значения действительной части диэлектрической проницаемости является рост концентрации дефектов [31, 32].

На рис. За представлена зависимость мнимой части (є") диэлектрической проницаемости при температурах 294,5 и 323,5К от частоты электрического поля для кристалла FeGa_{0.4}In_{1.6}Se₄. Видно, что в интервале частот



Рис. 5. Температурная зависимость электропроводности для кристаллов $FeGa_{0,4}In_{1,6}Se_4$ на переменном токе при различных значениях частоты *f*, Γ_{U} : $I - 10^4$; $2 - 10^5$; $3 - 10^6$.

 $5 \times 10^{2} \div 10^{6}$ Гц с увеличением частоты зависимость имеет характер монотонного уменьшения, а с ε" увеличением частоты претерпевает значительную дисперсию. Наблюдаемое в эксперименте монотонное уменьшение мнимой части диэлектрической проницаемости в зависимости от частоты свидетельствует о наличии релаксационной дисперсии в кристалле $FeGa_{0,4}In_{1,6}Se_{4}$ [2].

На рис. 36 в виде диаграммы Дэвидсона-Коула представлена зависимость ε'' от ε' при изменении частоты для фиксированной температуры (T = 294,5 K). Форма этой диаграммы свидетельствует о наличии одного типа релаксаторов в кристалле FeGa_{0,4}In_{1,6}Se₄ в интервале частот $2 \times 10^2 \div 10^5$ Гц [33].

На рис. 4 приведены зависимости проводимости от частоты для кристаллов FeGa_{0.4}In_{1.6}Se₄ при различных температурах. Видно, что вначале с увеличением частоты электропроводность возрастает медленно, а затем, по мере наращивания частоты, электропроводность повышается несколько быстрее. Лля кристаллов FeGa_{0,4}In_{1,6}Se₄ в интервале частот $2 \times 10^2 \div 10^6$ Ги с увеличением частоты электропроводность растет по закону $\sigma \sim f^{S}$ (0,1 $\leq S \leq 1,0$). При температуре 294,5 К в интервале частот 2×10²÷10⁶ Гц показатель степени (S) получает значение 0,03÷0,57; а при температуре 343 К такой же частоты показатель степени (S) изменяется в области 0,01÷0,23. Видно, что при низких температурах значение S исследуемых частот изменяется больше чем при высоких температурах. Известно, что если в кристаллах и аморфных полупроводниках зависимость изменения электропроводности от частоты будет подчиняться закономерности $\sigma(\omega) \sim \omega^{S}$ (0,1 $\leq S \leq$ 1,0), тогда можно предполагать, что существует прыжковый механизм проводимости [34]. Это означает, что проводимость в соединении FeGa_{0,4}In_{1,6}Se₄ характеризуется прыжковым механизмом.

На рис. 5 представлены температурные зависимости электропроводности при различных частотах электрического поля для кристалла FeGa_{0,4}In_{1,6}Se₄. Электропроводность в изучаемом интервале температур соответствует активационному механизму и определяется следующим выражением:

$$\sigma = \sigma_0 \exp(-\Delta E / kT). \tag{3}$$

Здесь ΔE – энергия активации; k – постоянная Больцмана. Отсюда видно, что зависимость $lg\sigma \sim 10^{3}/T$ в интервале частот $5 \times 10^{4} \div 10^{6}$ Гц представляет собой прямую линию с различным наклоном. Из этих зависимостей определяли энергии активации. Значения 0,13; 0,11 и 0,10 эВ были получены для энергии активации на частотах 10^4 ; 10^5 и 10^6 Гц при исследованных температурах. Следовательно, величина энергии активации является функцией частоты. зависимость энергии активации Частотную можно объяснить с помощью прыжкового механизма [35]. Таким образом, проводимость в характеризуется соединении $FeGa_{0.4}In_{1.6}Se_4$ смешанным зонно-прыжковым механизмом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследованы температурные и частотные зависимости ε' , ε'' , σ в кристаллах $FeGa_{0,4}In_{1,6}Se_4$ на переменном токе. Определены экспери-

ментальные их значения. Установлено, что в кристалле FeGa_{0.4}In_{1.6}Se₄ возникает нормальная дисперсия в диапазоне частот $2 \times 10^2 \div 10^4$ Гц, а распределение дефектов по времени жизни подчиняется закону $n(\tau) \sim \tau^{-1,75}$. Предположено, что возрастание є' связано с увеличением концентрации дефектов с ростом температуры. Установлено, что мнимая часть диэлектрической проницаемости претерпевала значительную дисперсию, носящую релаксационный характер. Для кристаллов FeGa_{0,4}In_{1,6}Se₄ в интервале частот $2 \times 10^{2} \div 10^{6}$ Гц с увеличением частоты электропроводность растет по закону $\sigma \sim f^{S}$ (0,1 $\leq S \leq$ 1,0). Проводимость в соединении FeGa_{0.4}In_{1.6}Se₄ характеризуется смешанным зонно-прыжковым механизмом. Из зависимостей $\lg \sigma = \frac{10^3}{T}$ опреде-

лены энергии активации.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Авторы заявляют, что у них отсутствует конфликт интересов.

ЛИТЕРАТУРА

- Gainza, J., Guinazu, O.N., Cespedes, E., Falcon, H., et al., Tunable inversion degree of MnIn₂S₄ thiospinels prepared by high-pressure synthesis, and its implication in the optical and magnetic properties, *J. Alloys Comp.*, 2023, vol. 969, art. ID 172413. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2023.172413
- Нифтиев, Н.Н., Дашдемиров, А.О., Мамедов. Ф.М., Мурадов, М.Б., Диэлектрические свойства слоистых монокристаллов MnGaInSe₄ в переменном электрическом поле, ЭОМ, 2023, т. 59, № 2, с. 61. https://doi.org/10.52577/eom.2023.59.2.61
- Sharan, A., Sajjad, M., Singh. D.J. and Singh, N., Two-dimensional ternary chalcogenides FeX₂Y₄ (X=Ga, In; Y=S, Se, Te): Promising materials for sustainable energy, *Phys. Rev. Mater.*, 2022, vol. 6, no. 9, art. ID 094005. doi: 10.1103/PhysRevMaterials.6.094005
- Lee, T.-Y. and Liu, W.-R., *Nanomaterials*, 2022, vol. 12, no. 24, art. ID 4367. https://doi.org/10.3390/nano12244367
- Нифтиев, Н.Н., Фотоэлектрические свойства монокристаллов MnIn₂S₄, *Журнал прикладной* спектроскопии, 2021, т. 88, № 6, с. 967. https://doi.org/10.47612/0514-7506-2021-88-6-967-969
- Kim, H., Liu, X., Kim, M., Cho, Y., et al., Layerdependent band structure of ternary metal chalcogenides: thickness-controlled hexagonal FeIn₂S₄, *Chem. Mater*, 2020, vol. 33, p. 164. https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.0c03146
- 7. Hwang, Y., Choi, J., Ha, Y., Cho, S., et al., Electronic and optical properties of layered chalcogenide

FeIn₂Se₄, *Curr. Appl. Phys.*, 2020, vol. 20, no. 1, p. 212.

- 8. Zeng, C. and Hu, Y., Hydrothermal synthesis of a $CoIn_2S_4/g-C_3N_4$ heterojunctional photocatalyst with enhanced photocatalytic H₂ evolution activity under visible light illumination, *Nanotechnology*, 2020, vol. 31, no. 50, art. ID 505711. https://doi.org/10.1088/1361-6528/abb72c
- 9. Yang, J., Zhou, Z., Fang, J., Wen, H., et al., Magnetic and transport properties of a ferromagnetic layered semiconductor MnIn₂Se₄, *Appl. Phys. Lett.*, 2019, vol. 115, art. ID 222101. https://doi.org/10.1063/1.5126233
- Liang, H., Feng, T., Tang, S., Zhao, K., et al., Twodimensional (2D) MnIn₂Se₄ nanosheets with porous structure: a novel photocatalyst for water splitting without sacrificial agents, *Chem. Commun.*, 2019, vol. 55, p. 15061. <u>https://doi.org/10.1039/C9CC08145C</u>
- Kim, H., Tiwari, A.P., Hwang, E., Cho. Y., et al., FeIn₂S₄ nanocrystals: A ternary metal chalcogenide material for ambipolar field-effect transistors, *Adv. Sci.*, 2018, vol. 5, no. 7, art. ID 1800068. https://doi.org/10.1002/advs.201800068
- Pauliukavets, S.A., Bychek, I.V. and Patapovich, M.P., Specific features of the growth, structure, and main physicochemical properties of FeGa₂Se₄ single crystals, *Inorg. Mater. Appl. Res.*, 2018, vol. 9, no. 2, p. 207. https://doi.org/10.1134/ S2075113318020223
- Myoung, B.R., Lim, J.T. and Kim, C.S., Investigation of magnetic properties on spin-ordering effects of FeGa₂S₄ and FeIn₂S₄, *J. Magn. Magn. Mater.*, 2017, vol. 438, p. 121. https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2017.04.056
- 14. Hou, W., Xiao, Y. and Han, G., An interconnected ternary MIn_2S_4 (M = Fe, Co, Ni) thiospinels nanosheets array: a type of efficient platinum-free counter electrodes for dye-sensitized solar cells, *Angew. Chem.*, 2017, vol. 56, no. 31, p. 9146. https://doi.org/10.1002/anie.201705399
- Rincón, C., Torrres, T.E., Sagredo, V., Jiménez-Sandoval, S.J., et al., The Fundamental absorption edge in MnIn₂Se₄ layer semi-magnetic semiconductor, *Physica B: Cond. Matt.*, 2015, vol. 477, p. 123. https://doi.org/10.1016/j.physb.2015.08.004
- 16. Shi, Y.-F., Wang, Y. and Wu, L.-M., Hexagonal MIn₂S₄ (M = Mn, Fe, Co): formation and phase transition, *J. Phys. Chem. C*, 2013, vol. 117, no. 39, p. 20054. https://doi.org/10.1021/jp407067d
- 17. Боднарь, И.В., Федотова, Ю.А., Новикова, М.А., Выращивание и исследование методами рентгенографии и ЯГР спектроскопии кристаллов твердых растворов системы FeIn₂S₄-In₂S₃, *Heope. мат.*, 2011, т. 47, № 2, с. 156.
- Боднарь, И.В., Викторов, И.А., Павлюковец, С.А., Выращивание, структура и анизотропия теплового расширения монокристаллов соединения FeIn₂Se₄, *Неорг. мат.*, 2010, т. 46, № 6, с. 681.

60

- 19. Takubo, K., Mizokawa, T., Nambu, Y. and Nakatsuji, S., Electronic structure study of triangular lattices in $FeGa_2S_4$, $Fe_2Ga_2S_5$, and NiGa $_2S_4$: Hartree-Fock Photoemission spectroscopy and 2009, calculations, *Phys. Rev. B.*, vol. 79, 13. ID 134422. no. art. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.79.134422
- Sagredo, V., Morón, M., Betancourt, L. and Delgado, G.J., Antiferromagnetic versus spin-glass like behavior in MnIn₂S₄, *J. Magn. Magn. Mater.*, 2007, vol. 312, no. 2, p. 294.
- 21. Нифтиев. Н.Н., Тагиев, О.Б., Термостимулированные токи в монокристаллах MnGaInS₄, *Heopr. мат.*, 2003, т. 39, № 6, с. 576.
- Боднарь, И.В., Рудь, В.Ю., Рудь, Ю.В., Фоточувствительные структуры на монокристаллах MnIn₂S₄: создание и свойства, *ФТП*, 2009, т. 43, № 11, с. 15492.
- Боднарь, И.В., Павлюковец, С.А., Рудь, В.Ю., Рудь, Ю.В., Выращивание монокристаллов FeIn₂S₄ и создание фоточувствительных структур на их основе, ФТП, 2009, т. 43, № 11, с. 1553.
- 24. Боднарь, И.В., Рудь, В.Ю., Рудь, Ю.В., Ложкин, Д.В., Четверные твердые растворы (FeIn₂S₄)_x (MnIn₂S₄)_{1-x} и фоточувствительные структуры на их основе, $ФT\Pi$, 2011, т. 45, № 7, с. 941.
- 25. Ковалюк, З.Д., Катеринчук, В.Н., Нетяга, В.В., Заслонкин, А.В., Гетеропереход на основе кристалла FeIn₂Se₄, полученного методом Бриджмена, *Технология и конструирование в* электронной аппаратуре, 2007, № 5, с. 43.
- Chen, W., He, Z.-C., Huang, G.-B., Wu, Ch-L., et.al., Direct Z-scheme 2D/2D MnIn₂S₄/g-C₃N₄ architectures with highly efficient photocatalytic activities towards treatment of pharmaceutical wastewater and hydrogen evolution, *Chem. Eng. J.*, 2019, vol. 359, p. 244.
- Song, Y., Guo, Y., Qi, S., Zhang, K., et. al., Cu₇S₄/MnIn₂S₄ heterojunction for efficient photocatalytic hydrogen generation, *J. Alloys Comp.*, 2021, vol. 884, art. ID 161035. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2021.161035
- 28. Zhang, B., Liu, Y., Hao, J., Gu, D., et al., *Environ. Sci. Pollut. Res.*, 2023, vol. 30, no. 5, p. 13438.
- Мамедов, Ф.М., Имамалиева, С.З., Амирасланов, И.Р., Бабанлы, М.Б., Фазовая диаграмма системы FeGa₂Se₄-FeIn₂Se₄ и кристаллическая структура FeGaInSe₄, Конденсированные среды и межфазные границы, 2018, т. 20, № 4, с. 604.

- Жуковский, П.В., Партыка, Я., Венгерэк, П., Шостак, Ю., и др., Диэлектрические свойства соединений Cd_{1-x}Fe_xSe, *ФТП*, 2000, т. 34, № 10, с. 1174.
- 31. Нифтиев, Н.Н., Тагиев, О.Б., Мурадов, М.Б., Электрические свойства слоистых монокристаллов FeIn₂Se₄ на переменном токе, *ФТП*, 2008, т. 42, № 3, с. 268.
- 32. Sardarly, R.M, Samedov, O.A, Abdullaev, A.P. and Salmanov, F.T., Giant dielectric relaxation in TlGaTe₂ crystals, *Physics of the Solid State*, 2011, vol. 53, no. 8, p. 1564.
- 33. Мустафаева, С.Н., Асадов, М.М., Гусейнов, Д.Т., Касымоглу, И., Диэлектрические свойства монокристалла CuInS₂ в переменных электрических полях радиочастотного диапазона, ФТТ, 2015, т. 57, № 6, с. 1079.
- 34. Мотт, Н., Дэвис, Э., Электронные процессы в некристаллических веществах. М.: Мир, 1974. 472 с.
- 35. Böttger H. and Bryksin, V.V., Hopping conductivity in ordered and disordered systems (III), *Phys. stat. sol.* (*b*), 1982, vol. 113, p. 9.

Summary

The temperature and frequency dependences of the diconstant and electrical conductivity electric of FeGa_{0,4}In_{1,6}Se₄ crystals on alternating current have been studied. In the $FeGa_{0,4}In_{1,6}Se_4$ crystal, normal dispersion occurs in the frequency range $2 \cdot 10^2 \div 10^4$ Hz, and the lifetime distribution of defects obeys the law $n(\tau) \sim \tau^{-1.75}$. With increasing temperature, the reason for an increase in the value of the real part of the dielectric constant is an increase in the concentration of defects. The experimentally observed monotonic decrease in the imaginary part of the dielectric constant depending on frequency indicates the presence of relaxation dispersion in the FeGa_{0.4}In_{1.6}Se₄ crystal. It has been established that in the temperature range 294,5 ÷ 343 K at frequencies $2 \cdot 10^2 \div 10^6$ Hz for electrical conductivity the law $\sigma \sim f^S$ $(0.1 \le S \le 1.0)$ is satisfied. It was shown that the conductivity in those crystals is characterized by a band-hopping mechanism. Activation energies were determined from 10^{3}

the
$$\lg \sigma = \frac{10}{T}$$
 dependencies

Keywords: $FeGa_{0,4}In_{1,6}Se_4$, alternating current, frequency, dielectric constant, electrical conductivity, normal dispersion, band-hopping mechanism, activation energy